This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

USAMI Q58611
Fld: October 10, 2000
Darryl Mexic
202-293-7060
1 of 2

日本国特許

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application:

1999年10月 7日

出願番号

Application Number:

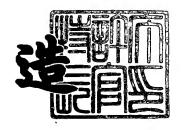
平成11年特許願第287352号

富士写真フイルム株式会社

2000年 7月21日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Patent Office B

川着



特平11-287352

【書類名】

特許願

【整理番号】

PCR14453FF

【提出日】

平成11年10月 7日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G11B 7/26

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県小田原市扇町2丁目12番1号 富士写真フィ

ルム株式会社内

【氏名】

字佐美 由久

【特許出願人】

【識別番号】 000005201

【氏名又は名称】 富士写真フィルム株式会社

【代理人】

【識別番号】 100077665

【弁理士】

【氏名又は名称】 千葉 剛宏

【選任した代理人】

【識別番号】 100077805

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐藤 辰彦

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001834

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9800819

【プルーフの要否】

要

【書類名】明細書

【発明の名称】

情報記録媒体の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板上に、情報を記録することができる記録層を有する情報記録媒体の製造方法において、

前記基板上に形成された前記記録層に対し、前記基板を高速回転させて清浄な 空気を流通させることにより前記記録層を乾燥させる場合に、

前記取入口を狭くすることを特徴とする情報記録媒体の製造方法。

【請求項2】

請求項1記載の情報記録媒体の製造方法において、

前記清浄な空気を取り入れるための取入口に、少なくとも中心部に開口部を有する蓋をすることにより、前記取入口を狭くすることを特徴とする情報記録媒体の製造方法。

【請求項3】

請求項2記載の情報記録媒体の製造方法において、

前記開口部がくさび形に形成されることを特徴とする情報記録媒体の製造方法

【請求項4】

請求項2記載の情報記録媒体の製造方法において、

前記開口部が略ひし形に形成されることを特徴とする情報記録媒体の製造方法

【請求項5】

請求項2記載の情報記録媒体の製造方法において、

前記蓋は、中心部に大径の第1の開口部を有するとともに、中心角が10°以上の間隔で外周方向に向かうにつれて径が小さくなる第2の開口部を複数有していることを特徴とする情報記録媒体の製造方法。

【請求項6】

請求項2記載の情報記録媒体の製造方法において、

前記蓋は、下方に向かって径が連続的に小となる略円錐状に形成され、かつ、 中心部に開口部を有することを特徴とする情報記録媒体の製造方法。

【請求項7】

請求項2記載の情報記録媒体の製造方法において、

前記蓋は、中心部に開口部を有するとともに、下面に中心角が10°以上の間隔で 複数のフィンが形成されていることを特徴とする情報記録媒体の製造方法

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、基板上に、情報を記録することができる記録層を有する情報記録媒体の製造方法に関し、特に、記録層形成後に、記録層を乾燥させる乾燥工程に用いて好適な情報記録媒体の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

一般に、レーザ光により1回限りの情報の記録が可能な光情報記録媒体(光ディスク)としては、追記型CD(いわゆるCD-R)やDVD-Rなどがあり、 従来のCD(コンパクトディスク)の作製に比べて少量のCDを手頃な価格でしかも迅速に市場供給できる利点を有しており、最近のパーソナルコンピュータなどの普及に伴ってその需要も増している。

[0003]

CD-R型の光情報記録媒体の代表的な構造は、厚みが約1.2mmの透明な円盤状の基板上に有機色素からなる記録層、金などの金属からなる光反射層、更に樹脂製の保護層をこの順に積層したものである(例えば特開平6-150371号公報参照)。

[0004]

また、DVD-R型の光情報記録媒体は、2枚の円盤状基板(厚みが約0.6 mm)を各情報記録面をそれぞれ内側に対向させて貼り合わせた構造を有し、記

録情報量が多いという利点がある。

[0005]

そして、これら光情報記録媒体への情報の書き込み(記録)は、近赤外域のレーザ光(CD-Rでは通常780nm付近、DVD-Rでは635nm付近の波長のレーザ光)を照射することにより行われ、色素記録層の照射部分がその光を吸収して局所的に温度上昇し、物理的あるいは化学的な変化(例えばピットの生成)が生じて、その光学的特性を変えることにより情報が記録される。

[0006]

一方、情報の読み取り(再生)も、通常、記録用のレーザ光と同じ波長のレーザ光を照射することにより行われ、色素記録層の光学的特性が変化した部位(ピットの生成による記録部分)と変化しない部位(未記録部分)との反射率の違いを検出することにより情報が再生される。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、上述の情報記録媒体の製造方法において、基板上に有機色素からなる記録層を形成する場合、基板を回転させながら色素溶液を基板上に塗布し、色素溶液を塗布した後、基板を高速回転させながら記録層に清浄な空気を流通させて記録層を乾燥するようにしている。

[0008]

この場合、清浄な空気を取り入れるための取入口が広いと、清浄な空気が記録層の内周部よりも外周部により多く流通することになる。このため、外周部は内周部に比べ、充分に余分な色素溶液を吹き飛ばすことなく乾燥してしまうため、外周部と内周部との膜厚が不均一になり記録特性が低下するという問題がある。

[0009]

また、情報記録媒体のスループットを向上させるために、記録層を乾燥させる 環境温度や基板自体の温度を高くしたり、色素溶液の濃度を濃くすることにより 基板をより高速で回転させたり、乾燥時の風速を速くすることにより、乾燥時間 を短縮することが行われている。

[0010]

しかしながら、上述の方法では、ランニングコストが高騰してしまうという問題がある。

[0011]

本発明はこのような課題を考慮してなされたものであり、記録層の乾燥時間を 短縮できるとともに、記録層の膜厚を均一にすることができ、かつ、低コストで 情報記録媒体のスループットの向上を図ることができる情報記録媒体の製造方法 を提供することを目的とする。

[0012]

【課題を解決するための手段】

本発明は、基板上に、情報を記録することができる記録層を有する情報記録媒体の製造方法において、前記基板を高速回転させながら前記基板上に形成された前記記録層に、清浄な空気を流通させることにより前記記録層を乾燥させる場合、前記清浄な空気を取り入れるための取入口を狭くすることを特徴とする。

[0013]

これにより、記録層全面にほぼ均一に清浄な空気を流通させることができるため、記録層の膜厚を均一に乾燥させることができ、記録特性の良好な情報記録媒体を製造することができる。

[0014]

また、記録層を乾燥させる環境温度や基板自体の温度を高くしたり、色素溶液の濃度を濃くして基板をより高速で回転させたり、乾燥時の風速を速くすることなく、記録層の乾燥時間を短縮することができるため、ランニングコストの高騰を飛躍的に抑えることができ、かつ、情報記録媒体のスループットを向上させることができる。

[0015]

上述の情報記録媒体の製造方法において、前記清浄な空気を取り入れるための取入口に少なくとも中心部に開口部を有する円盤状の蓋を配置することにより、前記取入口を狭くしてもよい。また、前記開口部は、くさび形、若しくは、略ひし形であってもよい。

[0016]

上述の情報記録媒体の製造方法において、前記蓋は、中心部に大径の第1の開口部を有しており、かつ、中心角が10°以上の間隔で外周方向に向かうにつれて径が小さくなる第2の開口部を複数有するようにしていてもよい。

[0017]

さらに、前記蓋は、下方に向かって径が連続的に小となる略円錐状に形成され、かつ、中心部に開口部を有していてもよく、また、下面に中心角が10°以上の間隔で複数のフィンが形成されていてもよい。

[0018]

【発明の実施の形態】

以下、本発明に係る情報記録媒体の製造方法を例えばCD-R等の光ディスクを製造するシステムに適用した実施の形態例(以下、単に実施の形態に係る製造システムと記す)を、図1~図18を参照しながら説明する。

[0019]

本実施の形態に係る製造システム10は、図1に示すように、例えば射出成形、圧縮成形又は射出圧縮成形によって基板を作製する2つの成形設備(第1及び第2の成形設備)12A及び12Bと、基板の一主面上に色素溶液を塗布して乾燥させることにより、該基板上に色素記録層を形成する塗布設備14と、基板の色素記録層上に光反射層を例えばスパッタリングにより形成し、その後、光反射層上にUV硬化液を塗布した後、UV照射して前記光反射層上に保護層を形成する後処理設備16とを有して構成されている。

[0020]

第1及び第2の成形設備12A及び12Bは、ポリカーボネートなどの樹脂材料を射出成形、圧縮成形又は射出圧縮成形して、一主面にトラッキング用溝又はアドレス信号等の情報を表す凹凸(グルーブ)が形成された基板を作製する成形機20と、該成形機20から取り出された基板を冷却する冷却部22と、冷却された基板を段積みして保管するためのスタックポール24が複数本設置された集積部26(スタックポール回転台)を有する。

[0021]

塗布設備14は、3つの処理部30、32及び34から構成され、第1の処理

部30には、前記第1及び第2の成形設備12A及び12Bから搬送されたスタックポール24を収容するためのスタックポール収容部40と、該スタックポール収容部40に収容されたスタックポール24から1枚ずつ基板を取り出して次工程に搬送する第1の搬送機構42と、該第1の搬送機構42によって搬送された1枚の基板に対して静電気の除去を行う静電ブロー機構44とを有する。

[0022]

第2の処理部32は、第1の処理部30において静電ブロー処理を終えた基板を次工程に順次搬送する第2の搬送機構46と、該第2の搬送機構46によって搬送された複数の基板に対してそれぞれ色素溶液を塗布する色素塗布機構48と、色素塗布処理を終えた基板を乾燥させる基板乾燥機構500と、乾燥処理を終えた基板を1枚ずつ次工程に搬送する第3の搬送機構500とを有する。色素塗布機構48は6つのスピンコート装置52を有して構成されている。また、基板乾燥機構500は、6つの塗布液乾燥装置502を有して構成されており、該塗布液乾燥装置502は、前記スピンコート装置52と一対に配置されている。

[0023]

第3の処理部34は、前記第3の搬送機構50によって搬送された1枚の基板の裏面を洗浄する裏面洗浄機構54と、裏面洗浄を終えた基板を次工程に搬送する第4の搬送機構56と、該第4の搬送機構56によって搬送された基板に対してロット番号等の刻印を行う番号付与機構58と、ロット番号等の刻印を終えた基板を次工程に搬送する第5の搬送機構60と、該第5の搬送機構60によって搬送された基板に対して欠陥の有無並びに色素記録層の膜厚の検査を行う検査機構62と、該検査機構62での検査結果に応じて基板を正常品用のスタックポール64あるいはNG用のスタックポール66に選別する選別機構68とを有する

[0024]

第1の処理部30と第2の処理部32との間に第1の仕切板70が設置され、第2の処理部32と第3の処理部34との間にも同様に、第2の仕切板72が設置されている。第1の仕切板70の下部には、第2の搬送機構46による基板の搬送経路を塞がない程度の開口(図示せず)が形成され、第2の仕切板72の下

部には、第3の搬送機構50による基板の搬送経路を塞がない程度の開口(図示せず)が形成されている。

[0025]

後処理設備16は、塗布設備14から搬送された正常品用のスタックポール64を収容するためのスタックポール収容部80と、該スタックポール収容部80に収容されたスタックポール64から1枚ずつ基板を取り出して次工程に搬送する第6の搬送機構82によって搬送された1枚の基板に対して静電気の除去を行う第1の静電ブロー機構84と、静電ブロー処理を終えた基板を次工程に順次搬送する第7の搬送機構86と、該第7の搬送機構86によって搬送された基板の一主面に光反射層をスパッタリングにより形成するスパッタ機構88と、光反射層のスパッタリングを終えた基板を次工程に順次搬送する第8の搬送機構90と、該第8の搬送機構90によって搬送された基板の周縁(エッジ部分)を洗浄するエッジ洗浄機構92とを有する。

[0026]

また、この後処理設備16は、エッジ洗浄処理を終えた基板に対して静電気の除去を行う第2の静電ブロー機構94と、静電ブロー処理を終えた基板の一主面に対してUV硬化液を塗布するUV硬化液塗布機構96と、UV硬化液の塗布を終えた基板を高速回転させて基板上のUV硬化液の塗布厚を均一にするスピン機構98と、UV硬化液の塗布及びスピン処理を終えた基板に対して紫外線を照射することによりUV硬化液を硬化させて基板の一主面に保護層を形成するUV照射機構100と、前記基板を第2の静電ブロー機構94、UV硬化液塗布機構96、スピン機構98及びUV照射機構100にそれぞれ搬送する第9の搬送機構102と、UV照射された基板を次工程に搬送する第10の搬送機構104と、該第10の搬送機構104によって搬送された基板に対して塗布面と保護層面の欠陥を検査するための欠陥検査機構106と、基板に形成されたグルーブによる信号特性を検査するための特性検査機構108と、これら欠陥検査機構106及び特性検査機構108での検査結果に応じて基板を正常品用のスタックポール110あるいはNG用のスタックポール112に選別するための選別機構114とを有する。

[0027]

ここで、1つのスピンコート装置52及び1つの塗布液乾燥装置502の構成について図2~図6Bを参照しながら説明する。

[0028]

このスピンコート装置52は、図2及び図3に示すように、塗布液付与装置400、スピナーヘッド装置402及び飛散防止壁404を有して構成されている。塗布液付与装置400は、色素溶液が充填された加圧タンク(図示せず)と、該加圧タンクからノズル406に引き回されたパイプ(図示せず)と、該ノズル406から吐出される色素溶液の量を調整するための吐出量調整バルブ408とを有し、色素溶液は該ノズル406を通してその所定量が基板202の表面上に滴下されるようになっている。

[0029]

この塗布液付与装置400は、ノズル406を下方に向けて支持する支持板4 10と該支持板410を水平方向に旋回させるモータ412とを有するハンドリング機構414によって、待機位置から基板202の上方の位置に旋回移動できるように構成されている。

[0030]

スピナーヘッド装置402は、前記塗布液付与装置400の下方に配置されており、着脱可能な固定具420により、基板202が水平に保持されると共に、 駆動モータ(図示せず)により軸回転が可能とされている。

[0031]

スピナーヘッド装置402により水平に保持された状態で回転している基板2 02上に、上記の塗布液付与装置400のノズル406から滴下した色素溶液は 、基板202の表面上を外周側に流延する。そして、余分の色素溶液は基板20 2の外周縁部で振り切られてその外側に放出される。

[0032]

スピナーヘッド装置402の周囲には、基板202の外周縁部から外側に放出された余分の色素溶液が周辺に飛散するのを防止するための飛散防止壁404が設けられており、上部には開口部422が形成されている。前記飛散防止壁40

4 を介して集められた余分の色素溶液はドレイン4 2 4 を通して回収されるよう になっている。

[0033]

ノズル406からの色素溶液が基板202上に塗布された後、該色素溶液の乾燥処理が開始される。

[0034]

塗布液乾燥装置502は、図4に示す通り、前記飛散防止壁404の上部に設けられた前記開口部422上に、中心部に開口部512が設けられた円盤状の蓋504を配置させる働きをする。前記円盤状の蓋504を配置させることにより、前記開口部422と比較して開口面積が小さい前記開口部512から清浄な空気が取り入れられることになる。

[0035]

具体的には、前記塗布液乾燥装置502は、図4及び図5に示す通り、前記開口部422上に配置するための前記円盤状の蓋504を真空吸着により保持するための4個の吸着パッド506a~506dと、該吸着パッド506a~506dが取り付けられた支持部材526と、該支持部材526が先端部に取り付けられたアーム508と、該アーム508を水平方向に旋回させるための駆動モータ510とを有して構成されている。

[0036]

前記吸着パッド506a~506dにより保持された前記蓋504は、前記駆動モータ510が駆動することにより前記アーム508が旋回し、待機位置から前記開口部422の上方の位置に移動され、該開口部422上に配置されることになる。

[0037]

前記蓋504は、図6A、図6Bに示す通り、中心部に円形の開口部512を有するステンレススチール製の円盤である。前記蓋504が前記開口部422上に配置されることにより、図示しない空調システムからHEPAフィルタを通して送風された清浄な空気が、前記円形の開口部512より前記スピナーヘッド装置402内に取り入れられる。

[0038]

前記円形の開口部512は、前記開口部422と比較して、開口面積が小さいため、前記基板202上に形成されている記録層全面にほぼ均一に清浄な空気を流通させることができる。そのため、記録層の膜厚を均一に乾燥させることができ、記録特性の良好な情報記録媒体を製造することができる。

[0039]

従来では、記録層を乾燥させる環境温度や基板自体の温度を高くしたり、色素溶液の濃度を濃くすることにより基板をより高速で回転させたり、乾燥時の風速を速くする必要があったが、本実施の形態では、そのようなことは必要はなく記録層の乾燥時間を短縮することができる。その結果、ランニングコストの高騰を飛躍的に抑えることができ、かつ、情報記録媒体のスループットを向上させることができる。

[0040]

ここで、本実施の形態に用いられる蓋504の変形例について、図7A~図1 2Bを参照しながら説明する。

[0041]

第1の変形例に係る蓋504は、図7A、図7Bに示す通り、くさび形の開口 部514を有している。

[0042]

第2の変形例に係る蓋504は、図8A、図8Bに示す通り、略ひし形の開口 部516を有している。

[0043]

第3の変形例に係る蓋504は、図9A、図9Bに示す通り、中心部に大径の 第1の開口部518を有するとともに、中心角が90°の間隔で外周方向に向か うにつれて径が小さくなる第2の開口部を複数有している。

[0044]

第4の変形例に係る蓋504は、図10A、図10Bに示す通り、中心部に大径の第1の開口部520を有するとともに、中心角が360°で、外周方向に向かうにつれて径が小さくなる第2の開口部を複数有している。

[0045]

第5の変形例に係る蓋504は、図11A、図11Bに示す通り、下方に向かって径が連続的に小となる略円錐状に形成されており、かつ、中心部に開口部522を有している。

[0046]

第6の変形例に係る蓋504は、図12A、図12Bに示す通り、中心部に円形の開口部524を有し、下面に中心角が90°の間隔で複数のフィンが形成されている。

[0047]

これら第1~第6の変形例においても、記録層の膜厚を均一にすることができ、記録特性の良好な情報記録媒体を製造することができる。

[0048]

一方、第2の処理部32(図1参照)における各スピンコート装置52の局所 排気は、前記飛散防止壁404の上方に形成された開口部422上に配置された 蓋504に設けられている円形の開口部512から取り入れられた清浄な空気を 基板202の表面上に流通させた後、各スピナーヘッド装置402の下方に取り 付けられた排気管426を通して排気されるようになっている。

[0049]

塗布液付与装置400のノズル406は、図13及び図14に示すように、軸方向に貫通孔430が形成された細長い円筒状のノズル本体432と、該ノズル本体432を支持板410(図3参照)に固定するための取付部434とを有する。ノズル本体432は、先端面440及びその先端面440から1mm以上の範囲の内壁又は外壁、あるいは両方の壁面442及び444がフッ素化合物からなる表面を有する。このフッ素化合物としては、例えば、ポリテトラフルオロエチレンやポリテトラフルオロエチレン含有物等を使用することができる。

[0050]

この実施の形態で用いられる好ましいノズル406の例としては、例えば、図 14に示すように、ノズル本体432の先端面及びその先端面から1mm以上の 範囲をフッ素化合物を用いて形成したノズル406や、図15に示すように、ノ ズル本体432の先端面440及びその先端面440から1mm以上の範囲の内壁又は外壁、あるいは両方の壁面442及び444をフッ素化合物を用いて被覆したノズル406を挙げることができる。

[0051]

ノズル本体432の先端面440及びその先端面440から1mm以上の範囲をフッ素化合物で形成する場合、強度などを考慮すると、実用的には、例えばノズル本体432をステンレススチールで形成し、ノズル本体432の先端面440及びその先端面440から最大で5mmの範囲をフッ素化合物で形成することが好ましい。

[0052]

また、図15に示すように、ノズル本体432の先端面440及びその先端面440から1mm以上の範囲の内壁又は外壁、あるいは両方の壁面442及び444をフッ素化合物で被覆する場合、ノズル本体432の先端面440から10mm以上、更に好ましくは、ノズル本体432の全領域をフッ素化合物で被覆することが好ましい。被覆する場合、その厚みは特に制限はないが、5~500μmの範囲が適当である。また、ノズル本体432の材質としては、上記のように、ステンレススチールが好ましい。ノズル本体432に形成された貫通孔430の径は、一般に0.5~1.0mmの範囲である。

[0053]

次に、この製造システム10によって光ディスクを製造する過程について図16A~図17Bの工程図をも参照しながら説明する。

[0054]

まず、第1及び第2の成形設備12A及び12Bにおける成形機20において、ポリカーボネートなどの樹脂材料が射出成形、圧縮成形又は射出圧縮成形されて、図16Aに示すように、一主面にトラッキング用溝又はアドレス信号等の情報を表す凹凸(グルーブ)200が形成された基板202が作製される。

[0055]

前記基板202の材料としては、例えばポリカーボネート、ポリメタルメタク リレート等のアクリル樹脂、ポリ塩化ビニル、塩化ビニル共重合体等の塩化ビニ ル系樹脂、エポキシ樹脂、アモルファスポリオレフィン及びポリエステルなどを挙げることができ、所望によりそれらを併用してもよい。上記の材料の中では、耐湿性、寸法安定性及び価格などの点からポリカーボネートが好ましい。また、グルーブ200の深さは、0.01~0.3 μ mの範囲であることが好ましく、その半値幅は、0.2~0.9 μ mの範囲であることが好ましい。

[0056]

成形機20から取り出された基板202は、後段の冷却部22において冷却された後、一主面が下側に向けられてスタックポール24に積載される。スタックポール24に所定枚数の基板202が積載された段階で、スタックポール24はこの成形設備12A及び12Bから取り出されて、次の塗布設備14に搬送され、該塗布設備14におけるスタックポール収容部40に収容される。この搬送は、台車で行ってもよいし、自走式の自動搬送装置で行うようにしてもよい。

[0057]

スタックポール24がスタックポール収容部40に収容された段階で、第1の搬送機構42が動作し、スタックポール24から1枚ずつ基板202を取り出して、後段の静電ブロー機構44に搬送する。静電ブロー機構44に搬送された基板202は、該静電ブロー機構44において静電気が除去された後、第2の搬送機構46を介して次の色素塗布機構48に搬送され、6つのスピンコート装置52のうち、いずれか1つのスピンコート装置52に投入される。スピンコート装置52に投入された基板202は、その一主面上に色素溶液が塗布された後、高速回転される。

[0058]

このとき、前記スピンコート装置52と一対に配置されている塗布液乾燥装置502により、スピナーヘッド装置402を構成する飛散防止壁404の上部に形成された開口部422上に蓋504が配置された後、基板202は高速回転される。

[0059]

この場合、蓋504に設けられた円形の開口部512から基板上の色素溶液に 清浄な空気をほぼ均一に流通させることができるため、該色素溶液の厚みが均一 になるように乾燥処理が施される。これによって、図16Bに示すように、基板202の一主面上に色素記録層204が形成されることになる。

[0060]

即ち、スピンコート装置52に投入された基板202は、図2に示すスピナー ヘッド装置402に装着され、固定具420により水平に保持される。次に、加 圧式タンクから供給された色素溶液は、吐出量調整バルブ408によって所定量 に調整され、基板202上の内周側にノズル406を通して滴下される。

[0061]

このノズル406は、上述したように、ノズル本体432の先端面440及びその先端面440から1mm以上の範囲の内壁又は外壁、あるいは両方の壁面442及び444がフッ素化合物からなる表面を有しているため、色素溶液の付着が生じにくく、また、色素溶液が乾燥して色素の析出やその堆積物が生じにくく、従って、欠陥などの障害を伴うことなく、塗膜をスムーズに形成させることができる。

[0062]

なお、色素溶液としては色素を適当な溶剤に溶解した溶液が用いられる。色素溶液中の色素の濃度は、一般に 0.01~15重量%の範囲にあり、好ましくは 0.1~10重量%の範囲、特に好ましくは 0.5~5重量%の範囲、最も好ましくは 0.5~3重量%の範囲にある。

[0063]

色素溶液の滴下が終了すると同時に、駆動モータによってスピナーヘッド装置 402に保持されている基板202は高速回転される。そのため、基板202上 に滴下された色素溶液は、基板202の表面上を外周方向に流延し、塗膜を形成しながら基板202の外周縁部に到達する。外周縁部に到達した余分の色素溶液は、更に遠心力により振り切られて基板202の縁部周辺に飛散する。飛散した余分の色素溶液は飛散防止壁404に衝突し、更にその下方に設けられた受皿に集められた後、ドレイン424を通して回収される。

[0064]

基板202が高速回転されると同時に、塗布液付与装置400を構成するハン・

ドリング機構414によって、ノズル406が基板202の上方の位置から待機位置まで旋回される。前記ハンドリング機構414が、前記ノズル406を待機位置まで旋回させると同時に、塗布液乾燥装置502を構成する駆動モータ510が駆動し始める。それにより、アーム508が開口部422の上方の位置まで旋回されて、該アーム508の先端部に吸着パッド506a~506dにより保持されている蓋504が該開口部422上に配置される。

[0065]

塗布過程から乾燥過程にわたって、図示しない空調システムからHEPAフィルタを通して送風された清浄な空気が、前記蓋504の中心部に設けられている円形の開口部512からスピナーヘッド装置402に内に取り入れられる。このとき、送風される清浄な空気の風速を、0.1m/s程度に設定し、また、排気管426を通して排気される風速を、0.5m/s~1.0m/s程度に設定することが好ましい。

[0066]

前記開口部422と前記円形の開口部512とを比較した場合、該円形の開口部512の開口面積の方が小さいため、該円形の開口部512から清浄な空気を取り入れることより、この清浄な空気を前記基板202上に形成されている記録層の全面にほぼ均一に流通させることができる。そのため、記録層の膜厚を均一にして乾燥させることができ、記録特性の良好な情報記録媒体を製造することができる。

[0067]

また、記録層を乾燥させる環境温度や基板自体の温度を高くしたり、色素溶液の濃度を濃くすることにより基板をより高速で回転させたり、乾燥時の風速を速くすることなく、記録層の乾燥時間を短縮することができるため、ランニングコストの高騰を飛躍的に抑えることができ、かつ、情報記録媒体のスループットを向上させることができる。

[0068]

一般に、塗膜(色素記録層204)の厚みは、20~500nmの範囲に、好ましくは50~300nmの範囲に設けられる。

[0069]

ここで、色素記録層204に用いられる色素は特に限定されない。使用可能な色素の例としては、シアニン系色素、フタロシアニン系色素、イミダゾキノキサリン系色素、ピリリウム系・チオピリリウム系色素、アズレニウム系色素、スクワリウム系色素、Ni、Crなどの金属錯塩系色素、ナフトキノン系色素、アントラキノン系色素、インドフェノール系色素、インドアニリン系色素、トリフェニルメタン系色素、メロシアニン系色素、オキソノール系色素、アミニウム系・ジインモニウム系色素及びニトロソ化合物を挙げることができる。これらの色素のうちでは、シアニン系色素、フタロシアニン系色素、アズレニウム系色素、スクワリリウム系色素、オキソノール系色素及びイミダゾキノキサリン系色素が好ましい。

[0070]

色素記録層204を形成するための塗布剤の溶剤の例としては、酢酸ブチル、セロソルブアセテートなどのエステル;メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、メチルイソブチルケトンなどのケトン;ジクロルメタン、1,2ージクロルエタン、クロロホルムなどの塩素化炭化水素;ジメチルホルムアミドなどのアミド;シクロヘキサンなどの炭化水素;テトラヒドロフラン、エチルエーテル、ジオキサンなどのエーテル;エタノール、nープロパノール、イソプロパノール、nーブタノール、ジアセトンアルコールなどのアルコール;2,2,3,3ーテトラフルオロー1ープロパノールなどのフッ素系溶剤;エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルなどのグリコールエーテル類などを挙げることができる。

[0071]

前記溶剤は使用する色素の溶解性を考慮して単独または二種以上を適宜併用することができる。好ましくは、2,2,3,3-テトラフルオロ-1-プロパノールなどのフッ素系溶剤である。なお、色素溶液中には、所望により退色防止剤や結合剤を添加してもよいし、更に酸化防止剤、UV吸収剤、可塑剤、潤滑剤などの各種添加剤を、目的に応じて添加してもよい。

[0072]

退色防止剤の代表的な例としては、ニトロソ化合物、金属錯体、ジインモニウム塩、アミニウム塩を挙げることができる。これらの例は、例えば、特開平2-300288号、同3-224793号、及び同4-146189号等の各公報に記載されている。

[0073]

結合剤の例としては、ゼラチン、セルロース誘導体、デキストラン、ロジン、ゴムなどの天然有機高分子物質;およびポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリイソブチレン等の炭化水素系樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリ塩化ビニル・ポリ酢酸ビニル共重合体等のビニル系樹脂、ポリアクリル酸メチル、ポリメタクリル酸メチル等のアクリル樹脂、ポリビニルアルコール、塩素化ポリエチレン、エポキシ樹脂、ブチラール樹脂、ゴム誘導体、フェノール・ホルムアルデヒド樹脂等の熱硬化性樹脂の初期縮合物などの合成有機高分子を挙げることができる。

[0074]

結合剤を使用する場合、結合剤の使用量は、色素100重量部に対して、一般に20重量部以下であり、好ましくは10重量部以下、更に好ましくは5重量部以下である。

[0075]

なお、色素記録層204が設けられる側の基板202の表面には、平面性の改善、接着力の向上および色素記録層204の変質防止などの目的で、下塗層を設けるようにしてもよい。

[0076]

下塗層の材料としては例えば、ポリメチルメタクリレート、アクリル酸・メタクリル酸共重合体、スチレン・無水マレイン酸共重合体、ポリビニルアルコール、Nーメチロールアクリルアミド、スチレン・ビニルトルエン共重合体、クロルスルホン化ポリエチレン、ニトロセルロース、ポリ塩化ビニル、塩素化ポリオレフィン、ポリエステル、ポリイミド、酢酸ビニル・塩化ビニル共重合体、エチレン・酢酸ビニル共重合体、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート等の高分子物質、およびシランカップリング剤などの表面改質剤を挙げることがで

きる。

[0077]

下塗層は、前記物質を適当な溶剤に溶解または分散して色素溶液を調整した後、この色素溶液をスピンコート、ディップコート、エクストルージョンコートなどの塗布法を利用して基板202の表面に塗布することにより形成することができる。下塗層の層厚は、一般に0.005~20μmの範囲、好ましくは0.01~10μmの範囲に設けられる。

[0078]

色素記録層204が形成された基板202は、第3の搬送機構50を介して次の裏面洗浄機構54に搬送され、基板202の一主面の反対側の面(裏面)が洗浄される。その後、基板202は、第4の搬送機構56を介して次の番号付与機構58に搬送され、基板202の一主面又は裏面に対してロット番号等の刻印が行われる。

[0079]

その後、基板202は、第5の搬送機構60を介して次の検査機構62に搬送され、基板202の欠陥の有無や色素記録層204の膜厚の検査が行われる。この検査は、基板202の裏面から光を照射してその光の透過状態を例えばCCDカメラで画像処理することによって行われる。この検査機構62での検査結果は次の選別機構68に送られる。

[0080]

上述の検査処理を終えた基板202は、その検査結果に基づいて選別機構68 によって正常品用のスタックポール64またはNG用のスタックポール66に搬送選別される。

[0081]

正常品用のスタックポール64に所定枚数の基板202が積載された段階で、 正常品用のスタックポール64はこの塗布設備14から取り出されて、次の後処 理設備16に搬送され、該後処理設備16のスタックポール収容部80に収容さ れる。この搬送は、台車で行ってもよいし、自走式の自動搬送装置で行うように してもよい。 [0082]

正常品用のスタックポール64がスタックポール収容部80に収容された段階で、第6の搬送機構82が動作し、スタックポール64から1枚ずつ基板202を取り出して、後段の第1の静電ブロー機構84に搬送する。第1の静電ブロー機構84に搬送さる。第1の静電ブロー機構84に搬送された基板202は、該第1の静電ブロー機構84において静電気が除去された後、第7の搬送機構86を介して次のスパッタ機構88に搬送される。

[0083]

スパッタ機構88に投入された基板202は、図16Cに示すように、その一 主面中、周縁部分(エッジ部分)206を除く全面に光反射層208がスパッタ リングによって形成される。

[0084]

光反射層 208の材料である光反射性物質はレーザ光に対する反射率が高い物質であり、その例としては、Mg、Se、Y、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Mn、Re、Fe、Co、Ni、Ru、Rh、Pd、Ir、Pt、Cu、Ag、Au、Zn、Cd、Al、Ga、In、Si、Ge、Te、Pb、Po、Sn、Biなどの金属及び半金属あるいはステンレス鋼を挙げることができる。

[0085]

これらのうちで好ましいものは、Cr、Ni、Pt、Cu、Ag、Au、Al及びステンレス鋼である。これらの物質は単独で用いてもよいし、あるいは二種以上を組み合わせて用いてもよく、または合金として用いてもよい。特に好ましくはAgもしくはその合金である。

[0086]

光反射層208は、例えば、前記光反射性物質を蒸着、スパッタリングまたはイオンプレーティングすることにより色素記録層204の上に形成することができる。反射層の層厚は、一般には10~800nmの範囲、好ましくは20~500nmの範囲、更に好ましくは50~300nmの範囲に設けられる。

[0087]

光反射層208が形成された基板202は、第8の搬送機構90を介して次のエッジ洗浄機構92に搬送され、図17Aに示すように、基板202の一主面中、エッジ部分206が洗浄されて、該エッジ部分206に形成されていた色素記録層204が除去される。その後、基板202は、第9の搬送機構102を介して次の第2の静電ブロー機構94に搬送され、静電気が除去される。

[0088]

その後、基板202は、同じく前記第9の搬送機構102を介してUV硬化液塗布機構96に搬送され、基板202の一主面の一部分にUV硬化液が滴下される。その後、基板202は、同じく前記第9の搬送機構102を介して次のスピン機構98に搬送され、高速回転されることにより、基板202上に滴下されたUV硬化液の塗布厚が基板全面において均一にされる。

[0089]

この実施の形態においては、前記光反射層208の成膜後から前記UV硬化液の塗布までの時間が2秒以上、5分以内となるように時間管理されている。

[0090]

その後、基板202は、同じく前記第9の搬送機構102を介して次のUV照射機構100に搬送され、基板202上のUV硬化液に対して紫外線が照射される。これによって、図17Bに示すように、基板202の一主面上に形成された色素記録層204と光反射層208を覆うようにUV硬化性樹脂による保護層210が形成されて光ディスクDとして構成されることになる。

[0091]

保護層 $2\,1\,0$ は、色素記録層 $2\,0\,4$ などを物理的及び化学的に保護する目的で 光反射層 $2\,0\,8$ 上に設けられる。保護層 $2\,1\,0$ は、基板 $2\,0\,2$ の色素記録層 $2\,0\,4$ が設けられていない側にも耐傷性、耐湿性を高める目的で設けることができる。保護層 $2\,1\,0$ で使用される材料としては、例えば、 $S\,i\,O$ 、 $S\,i\,O_2$ 、 $M\,g\,F$ $2\,$ 、 $S\,n\,O_2$ 、 $S\,i\,_3\,N_4$ 等の無機物質、及び熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、そして $U\,V$ 硬化性樹脂等の有機物質を挙げることができる。

[0092]

保護層210は、例えば、プラスチックの押し出し加工で得られたフイルムを

接着剤を介して光反射層208上及び/または基板202上にラミネートすることにより形成することができる。あるいは真空蒸着、スパッタリング、塗布等の方法により設けるようにしてもよい。また、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の場合には、これらを適当な溶剤に溶解して色素溶液を調整したのち、この色素溶液を塗布し、乾燥することによっても形成することができる。

[0093]

UV硬化性樹脂の場合には、上述したように、そのまま、もしくは適当な溶剤に溶解して色素溶液を調整したのちこの色素溶液を塗布し、UV光を照射して硬化させることによって形成することができる。これらの色素溶液中には、更に帯電防止剤、酸化防止剤、UV吸収剤等の各種添加剤を目的に応じて添加してもよい。保護層210の層厚は、一般には0.1~100μmの範囲に設けられる。

[0094]

その後、光ディスクDは、第10の搬送機構104を介して次の欠陥検査機構106と特性検査機構108に搬送され、色素記録層204の面と保護層210の面における欠陥の有無や光ディスクDの基板202に形成されたグルーブ200による信号特性が検査される。これらの検査は、光ディスクDの両面に対してそれぞれ光を照射し、その反射光を例えばCCDカメラで画像処理することによって行われる。これらの欠陥検査機構106及び特性検査機構108での各検査結果は次の選別機構114に送られる。

[0095]

上述の欠陥検査処理及び特性検査処理を終えた光ディスクDは、各検査結果に基づいて選別機構114によって正常品用のスタックポール110またはNG用のスタックポール112に搬送選別される。

[0096]

正常品用のスタックポール110に所定枚数の光ディスクDが積載された段階で、該スタックポール110が後処理設備16から取り出されて図示しないラベル印刷工程に投入される。

[0097]

このように、本実施の形態に係る製造システム10では、基板202上に形成

された色素記録層204を乾燥させる場合、色素が塗布された基板202を高速回転させ、かつ、清浄な空気を取り入れるための取入口を狭くすることにより、この清浄な空気を前記基板202上に形成されている色素記録層204の全面にほぼ均一に流通させることができる。そのため、記録層の膜厚を均一にすることができ、記録特性の良好な情報記録媒体を製造することができる。

[0098]

また、色素記録層204を乾燥させる環境温度や基板202自体の温度を高くしたり、色素溶液の濃度を濃くすることにより基板をより高速で回転させたり、乾燥時の風速を速くすることなく、色素記録層204の乾燥時間を短縮することができるため、ランニングコストの高騰を飛躍的に抑えることができ、かつ、情報記録媒体のスループットを向上させることができる。

[0099]

【実施例】

次に、1つの実験例について説明する。この実験例では、実施例1、2および 比較例1、2において各サンプルを用意した。そして、図1に示す製造システム 10により光ディスクDを作製し、色素溶液が塗布された基板202の乾燥処理 において、スピナーヘッド装置402を構成する飛散防止壁404の上部に形成 された開口部422上に蓋504を配置したものと、配置しないものとを比較し たときの乾燥時間及び内外周部の膜厚分布率を、各サンプル毎にみたものである

[0100]

ここで、実施例1は、色素溶液の滴下終了後に、中心部に50mmの開口部を 設けた円盤状の蓋504を配置した場合を示しており、実施例2は、色素溶液の 滴下終了後に、くさび形の開口部を設けた円盤状の蓋504を配置した場合を示 している。

[0101]

一方、比較例1は、色素溶液の滴下終了後に、蓋をしない場合を示しており、 比較例2は、色素溶液の滴下終了後に、開口部を有さない円盤状の蓋を配置した 場合を示している。 [0102]

色素記録層204の形成は以下の通りである。下記の一般式(1)で表されるシアニン色素化合物2.65gと下記の一般式(2)で表される退色防止剤0.265gとを組み合わせて配合し、これらを下記の一般式(3)で表される2,2,3,3-テトラフルオロー1ープロパノール100ccに溶解して記録層形成用の色素溶液を調製した。

[0103]

【化1】

[0104]

【化2】

[0105]

【化3】

[0106]

その後、表面にスパイラル状のグルーブ 200 (トラックピッチ: 1. 6 μ m 、グルーブ幅: 0. 4 μ m、グルーブの深さ: 0. 16 μ m)が射出成形により

形成されたポリカーボネート基板(直径:120mm、厚さ:1.2mm)のそのグルーブ側の表面に、回転数を300rpm~4000rpmまで変化させながら前記色素溶液をスピンコートにより塗布し、色素記録層204(グルーブ内の厚さ:約200nm)を形成した。

[0107]

この実験結果を図18に示す。この図18から諒解されるように、実施例1、2では、色素溶液乾燥時に開口部を有する蓋を配置することにより、色素記録層204の乾燥時間が短縮され、かつ、内外周面の膜厚をほぼ均一にすることができる。

[0108]

また、実施例1、2では、色素記録層204を乾燥させる環境温度や基板20 2自体の温度を高くしたり、色素溶液の濃度を濃くして基板202をより高速で 回転させたり、乾燥時の風速を速くすることなく、色素記録層204の乾燥時間 を短縮することができるため、ランニングコストの高騰を飛躍的に抑えることが でき、かつ、情報記録媒体のスループットを向上させることができる。

[0109]

なお、この発明に係る情報記録媒体の製造方法は、上述の実施の形態に限らず、この発明の要旨を逸脱することなく、種々の構成を採り得ることはもちろんである。

[0110]

【発明の効果】

以上説明したように、本発明に係る情報記録媒体の製造方法によれば、記録層の乾燥時間を短縮できるとともに、記録層の膜厚を均一にすることができ、かつ、低コストで情報記録媒体のスループットの向上を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本実施の形態に係る製造システムの一例を示す構成図である。

【図2】

塗布設備に設置されるスピンコート装置を示す構成図である。

【図3】

前記スピンコート装置を示す斜視図である。

【図4】

前記スピンコート装置の開口部上に蓋が配置された状態を示す横断面図である

【図5】

基板乾燥機構に設置される塗布液乾燥装置を示す斜視図である。

【図6】

図6Aは本実施の形態に用いられる蓋の上面図であり、図6BはVI-VI線 上の断面図である。

【図7】

図7Aは第1の変形例に係る蓋の上面図であり、図7BはVII-VII線上の断面図である。

【図8】

図8Aは第2の変形例に係る蓋の上面図であり、図8BはVIII-VIII 線上の断面図である。

【図9】

図9Aは第3の変形例に係る蓋の上面図であり、図9BはIX-IX線上の断面図である。

【図10】

図10Aは第4の変形例に係る蓋の上面図であり、図10BはX-X線上の断面図である。

【図11】

図11Aは第5の変形例に係る蓋の上面図であり、図11BはXI-XI線上の断面図である。

【図12】

図12Aは第6の変形例に係る蓋の上面図であり、図12BはXII-XII 線上の断面図である。

【図13】

スピンコート装置のノズルを示す平面図である。

【図14】

前記ノズルの一例を示す側面図である。

【図15】

前記ノズルの他の例を一部省略して示す拡大側面図である。

【図16】

図16Aは基板にグルーブを形成した状態を示す工程図であり、図16Bは基板上に色素記録層を形成した状態を示す工程図であり、図16Cは基板上に光反射層を形成した状態を示す工程図である。

【図17】

図17Aは基板のエッジ部分を洗浄した状態を示す工程図であり、図17Bは 基板上に保護層を形成した状態を示す工程図である。

【図18】

蓋の形状を変化させたときの、乾燥時間と膜厚分布率をみた実験例の結果を示す表図である。

【符号の説明】

10…製造システム

202…基板

204…色素記録層

422…開口部

500…基板乾燥機構

502…塗布液乾燥装置

504…蓋

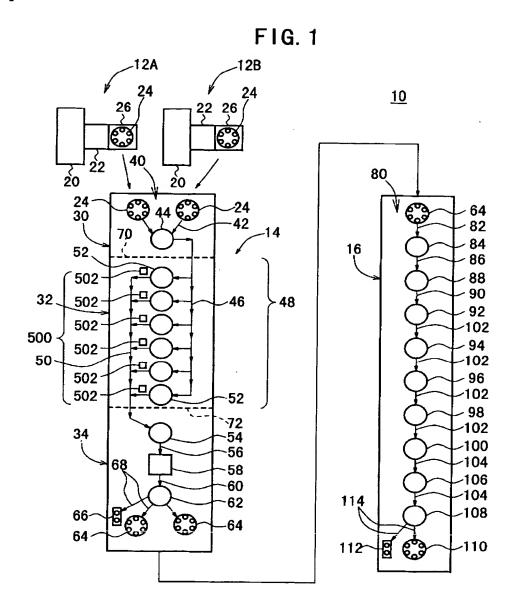
5 1 2 … 開口部

D…光ディスク

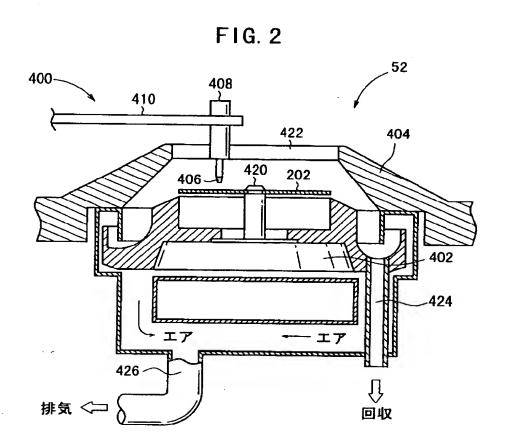
【書類名】

図面

【図1】

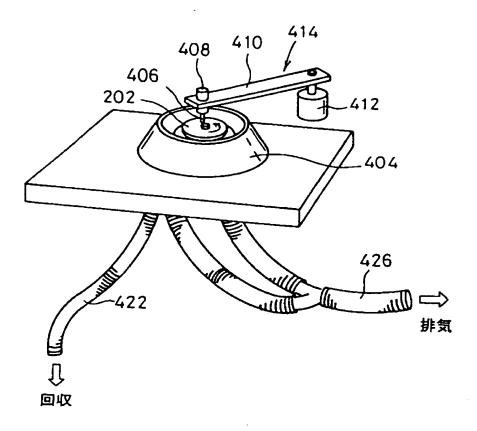


【図2】

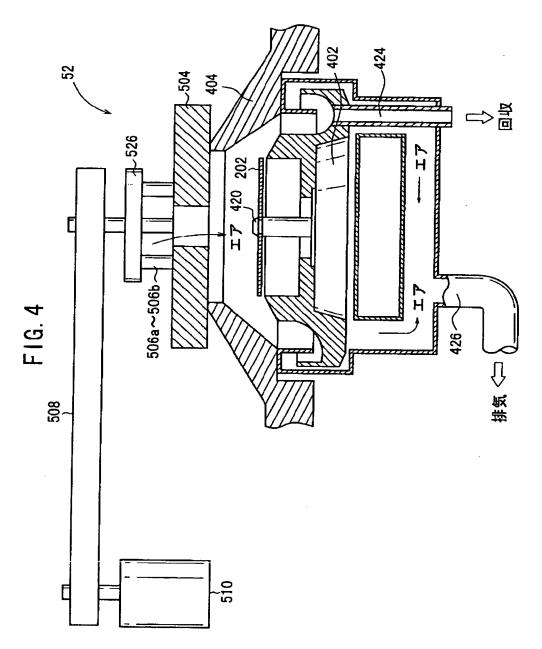


【図3】

F1G.3

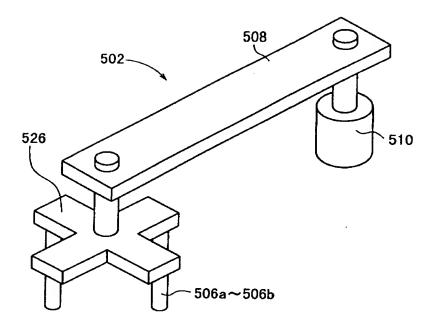


【図4】



【図5】

FIG. 5



【図6】

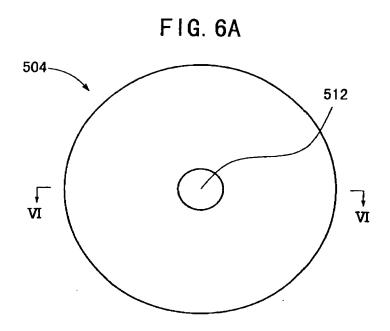
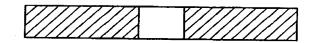


FIG. 6B



【図7]

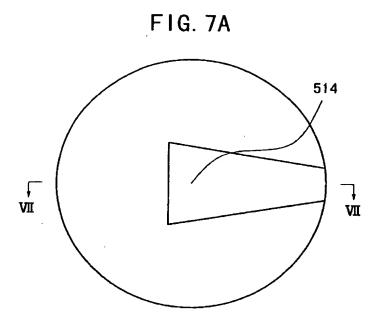
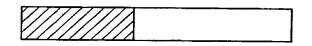


FIG. 7B



【図8】

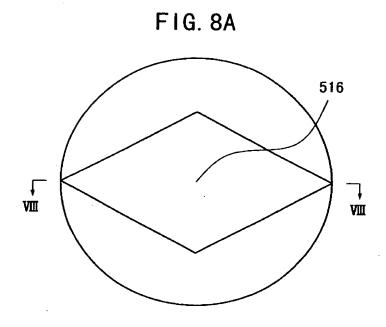
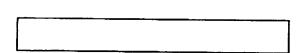


FIG. 8B



【図9】

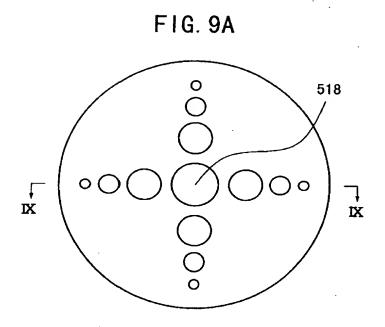


FIG. 9B



【図10】

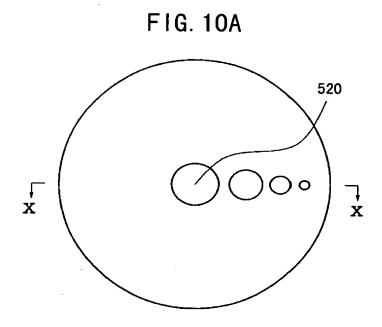
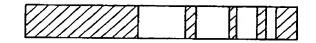


FIG. 10B



【図11】

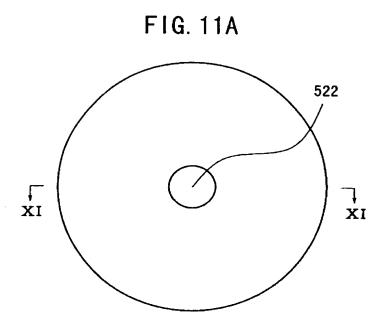
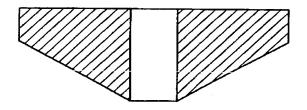


FIG. 11B



【図12】

FIG. 12A

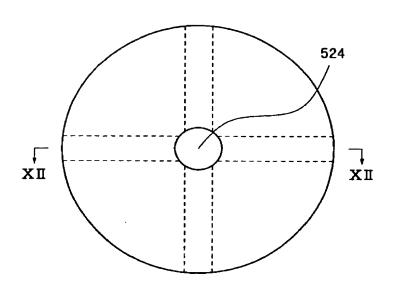
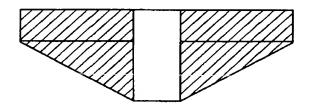
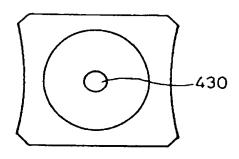


FIG. 12B

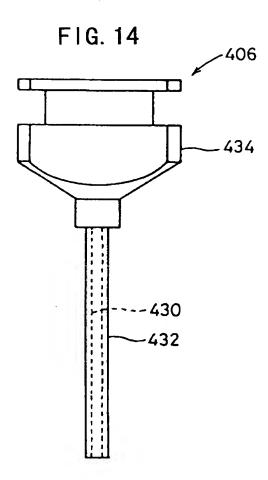


【図13】

FIG. 13

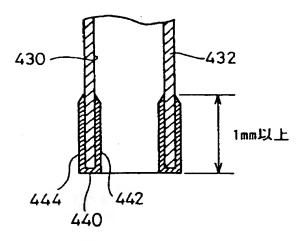


【図14】



【図15】

FIG. 15



【図16】

FIG. 16A

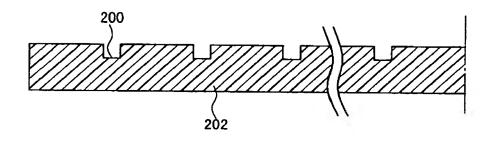


FIG. 16B

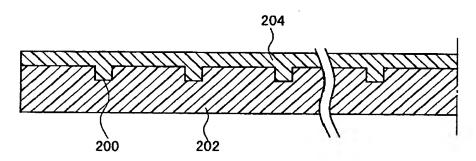


FIG. 16C
208 204
200 202

【図17】

FIG. 17A

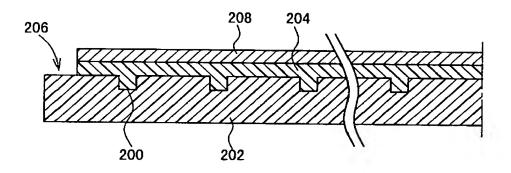
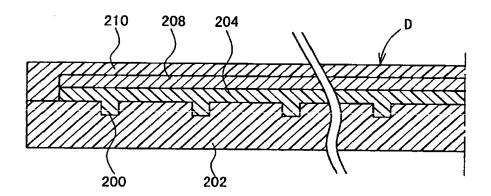


FIG. 17B



【図18】

FIG. 18

	実施例1	実施例2	比較例1	比較例2
乾燥時間(s)	10	11	16	18
内外周面膜厚 分布率(%)	±3	±2	±5	±5



【要約】

【課題】清浄な空気を色素記録層に均一に流通させて乾燥することにより、短い 乾燥時間で色素記録層の膜厚を均一にし、情報記録媒体のスループットの向上を 図る。

【解決手段】基板202上に、情報を記録することができる色素記録層204を有する情報記録媒体を製造する方法において、色素記録層204が形成された基板202を高速回転させながら清浄な空気を流通させて乾燥させる場合、該基板202を高速回転させている装置上部の開口部422に、中心部に円形の開口部512を有する蓋504を配置して、清浄な空気を取り入れるための取入口を狭くする。

【選択図】図4

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000005201]

1. 変更年月日

1990年 8月14日

[変更理由]

新規登録

住 所

神奈川県南足柄市中沼210番地

氏 名

富士写真フイルム株式会社